

国家标准：QB/T 1135 《首饰金、银覆盖层厚度的测定 X射线荧光光谱法》

产品名称	国家标准：QB/T 1135 《首饰金、银覆盖层厚度的测定 X射线荧光光谱法》
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

标准号	标准名称	被代替标准
QB/T 1135-2006	首饰金、银覆盖层厚度的测定 X射线荧光光谱法	QB/T 1135-1991

标准编号	标准名称	实施日期
QB/T 1135-1991	首饰金银覆盖层厚度的测定方法X射线荧光光谱法	1992/1/1

本标准规定了用X射线荧光光谱法测量首饰金、银覆盖层厚度的方法。本标准适用于首饰及其他工艺品中金、银等覆盖层厚度的测定。